1次元強相関系の共鳴非弾性X線散乱の理論

岡山大学大学院自然科学研究科 岡田耕三

1. はじめに

1次元強相関電子系は、もっとも素性が良くわかっている強相関電子系の一つであり、新しい実験や理論を テストするために最適の系である。本研究では、この電子系を利用して、各種の共鳴非弾性 X 線散乱 (RIXS)が 電子状態に関するどのような情報を提供してくれるのかを、有限サイズ・クラスター模型の厳密対角化計算を通 して調べる。

光学遷移の終状態で内殻正孔を残さないような RIXS については, (1) 内殻電子をフェルミ・エネルギー(E_F) の直上に励起する場合と、(2) EFのはるか上方に励起する場合の2種類に分類して考えることができる。(1)の例 は O K RIXS や Cu L RIXS であり, (2)の例は Cu K RIXS である。Cu K RIXS の場合, Cu 1s 電子は Cu4p 状態 へ励起され,再びCuls軌道へ戻る。RIXSは中間状態におけるCuls-Cu3d間クーロン相互作用による散乱 によって生じる。一方, OK RIXS では O 1s 電子が X 線を吸収して O 2p 状態へ励起され, O2p 軌道に存在す るたくさんの電子の中の1個がOls状態へ遷移する。この場合, RIXS は必ずしも電子間相互作用の結果として 起こるわけではない。すなわち, (1), (2)では RIXS の機構が異なっており, したがって得られる情報にも差がある ことになる。以下では、1次元角共有型 Cu₆O₁₈クラスター

(図1)の厳密対角化計算を通して得られた結果をもとに, Cu K RIXS の軌道縮退効果, Cu K RIXS とO K RIXS の類 似性,相違性について議論する[1]。



2. Cu K RIXS

図2は、CuKXASの計算例である。Cu4p状態は相互作用しない一つの準位として近似したので、このスペ クトル形状は実質的に Cu K XPS と同等である。スペクトルは、大きく主ピーク(d10L)とサテライト(d9)に分かれ、主 ピークは non-local screening による構造(1)とそうでない構造(2)により構成される。

入射光エネルギー ω_{in}を(1), (2), (3)のそれぞれに合わせた時の RIXS を図3(a), (b), (c)に示す。 RIXS スペク トルは、大きく-7eV~-5eV(X₁), -5eV~-1eV(X₂~X₅), -0.5eV 近辺 (1)(X₆)の3つの部分に分類できる。それぞれの部分の強度は散乱べ (2)1.5 ntensity (arb. units) クトルの x 方向成分 q, および $\omega_{\rm in}$ に依存して変化している。 $X_1 \sim X_5$ の各構造の起源については,基本的に占有バンドから非占有バン 0.5 ドへの電子励起による RIXS として解釈できる。たとえば、X1は Cu3d-O2p 結合軌道からUHB への電子励起であり、X2~X5は Zhang-Rice 一重項バンド(ZRSB)からUHB への電子励起である。 考慮しない計算。 前者はωmの増加と共に強度を増すのに対して、後者はωmの増加



図2:1次元角共有型銅酸化物のCuKXAS. 実線はCu3d軌道縮退を考慮した計算。点線は

と共に強度を失う。このようなω_{in}依存性の全体的な傾向については、中間状態と波動関数の対称性と終状態の波動関数の対称性の関係を元に理解することができるが、ここでは詳述しない。

図3(a)に着目すると、矢印で示したように強度最大の位置が qと共に変化している。これはZRSBとUHBのバンド分散の効 果を反映している。しかし、図3(b)では強度分布が全体的に左 側へ移動するため、図3(a)と比較するとバンド分散はやや不明 瞭になる傾向である。

X₆は1個の電子正孔対励起だけでは説明できない構造で あり、Cuサイト間でのスピン交換により生じるスピン励起(Twospinon 励起)と考えられる。励起強度が弱い原因は、この励起 が Cu3d-O2p 軌道混成に関する高次の摂動により生じていると いうことと、この励起エネルギーが Cu 1s 内殻正孔の寿命幅に 比べて小さいことにある。

図3(a),(b)における X_5 は軌道縮退を考慮した計算において のみ現れるピークであり, $(x^2-y^2)-(3z^2-r^2)間の dd 励起である。ま$ $た軌道縮退の効果は, <math>X_2 \sim X_4$ の領域の強度分布が全般的に 広がる傾向としても現れている。図1のような角共有型1次元系 では, 波数 k=0 において Cu3d($3z^2-r^2$)バンドと ZRSB とが強く混 成しているため, この k 点からの電子励起には軌道縮退の効果 が顕著となり得る。すなわち, X_2 には Cu3d($3z^2-r^2$)から UHB へ の励起がかなり効いているということができる。

3. CuKRIXSとOKRIXSの比較

図4に q=0 の場合の Cu K RIXS とO K RIXS を示した。O K RIXS は入射光,発光,共に X 線の電場ベクトルが x 方向と平行であるとして計算している。O K RIXS と Cu K RIXS とでは遷移の選択則が異なるためスペクトル形状は同一にはならないが,対応する構造が存在していることは明らかである。ZRSB 励起による対励起は Cu K RIXS の方が強く, dd 励起は O K RIXS の方が強い。Cu3d(3z²-r²)バンドの励起を示す"NZRS"はやや O K



図3:RIXS のエネルギー損失 $\Delta \omega$ および q に対する 依存性。(a), (b), (c)はそれぞれ,入射光を図1の(1), (2), (3)に共鳴させたときの RIXS である。実線は Cu3d 軌道縮退を考慮した計算。点線は考慮しない計算。 弾性散乱ピークは省いてある。



RIXS の方が強く見える。OK RIXS における"LMCT"は、CuK RIXS のX1の他に非結合的O2p 軌道からの発 光の寄与が含まれることもあり、かなり強くなっている。

4. おわりに

このように、CuKRIXSはZRSB-UHB対励起に関する情報以外にも多くの情報を我々に提供してくれてい る。また、CuKRIXSとOKRIXSとは深い関係にあることも明らかである。本研究で示したCuKRIXSの計算 結果に見られる定性的特徴は、最近の実験結果[2]においても見ることができる。なお、ここで示した計算結果は 角共有型1次元構造と密接に関係した部分があるが、その点に関してはあまり深くは言及しなかった。OKRIXS に関する対称性の考察については文献[3,4]を読んで頂きたい。例えば、理想的な辺共有型1次元構造の1本 鎖の場合は、対称性の理由でZRSBと他の対称性のCu3dバンドとは混成しない。このため、CuKRIXSでは dd励起は見えないと予想される。ただし、CuGeO3に関する最近のCuKRIXSでは dd励起が観測されているよ うであり[2]、これはZRSBと他の対称性のCu3dバンドを混成させるような結晶構造的特徴を考慮する必要性を 示唆していると思われる。

なお、Cu K RIXS については、Tsutsuiら[5]による計算や、Nomura & Igarashi[6]による計算が既に存在してい るが軌道縮退の効果ついては調べられていない。Nomura & Igarashi は内殻正孔ポテンシャルを摂動で扱って おり、oun 依存性については適切に記述できていない。Tsutsuiらの計算においては厳密対角化法を用いて計算 しているものの、single-band Hubbard modelを用いているために、スペクトルの全体的な傾向までは議論はでき ていない。また、内殻正孔寿命幅を小さく設定しているため、two-spinon 構造が過大評価されているようである。 この内殻寿命が長くなると two-spinon 構造の強度が大きくなるという点は、実験的には浅い 2s,3s 内殻軌道を利 用した RIXS をすれば良い事を示唆している。X 線エネルギーが低くなると q=0 近辺しか議論できなくなるデメリッ トはあるが、より低いエネルギーの素励起を観測するという観点からは挑戦する価値があるように思われる。

- [1] K. Okada and A. Kotani : submitted to J. Phys. Soc. Jpn.
- [2] S. Suga, S. Imada, A. Higashiya, A. Shigemoto, S. Kasai, M. Sing, H. Fujiwara, A. Sekiyama, A. Yamasaki, C. Kim, T. Nomura, J. Igarashi, M. Yabashi, and T. Ishikawa: Phys. Rev.B <u>72</u> (2005) 081101(R).
- [3] K. Okada and A. Kotani: Phys. Rev. B <u>65</u> (2002) 144530.
- [4] K. Okada and A. Kotani: J. Phys. Soc. Jpn. 72 (2003) 797.
- [5] K. Tsutsui, T. Tohyama, and S. Maekawa: Phys. Rev. B 61 (2000) 7180.
- [6] T. Nomura and J. Igarashi: J. Phys. Soc. Jpn. 73 (2004) 1677.